(9) BUNDESREPUBLIK

Offenlegungsschrift ₀₀ DE 3427067 A1

(5) Int. Cl. 3: G01B11/02



DEUTSCHLAND

DEUTSCHES **PATENTAMT**

P 34 27 067.1 (21) Aktenzeichen: 23. 7.84 Anmeldetag:

43 Offenlegungstag: 21. 2.85

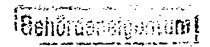
(3) Unionspriorität: (2) (3) (3) 05.08.83 DD WPG01B/253744

(7) Anmelder:

Technische Hochschule Karl-Marx-Stadt, DDR 9010 Karl-Marx-Stadt, DD

② Erfinder:

Trumpold, Harry, Prof. Dr.-Ing. habil., DDR 9061 Karl-Marx-Stadt, DD; Troll, Christian, Dipl.-Ing., DDR 9071 Karl-Marx-Stadt, DD; Seidel, Hans-Hermann, Dipl.-Ing., DDR 9063 Karl-Marx-Stadt, DD



(Machauflösendes optisches Längenmeßverfahren mit codiertem Absolutmaßstab zur Durchführung des Verfahrens

Hochauflösendes optisches Längenmeßverfahren mit codiertem Absolutmaßstab zur Durchführung des Verfahrens, vorzugsweise zur absoluten Wegmessung und Positionierung im allgemeinen Maschinen- und Gerätebau, besonders unter den Bedingungen der automatisierten Produktion. Zief der Erfindung ist es, Verfahren und Einrichtung zur absoluten Längenmessung zu schaffen, womit eine größere Auflösung bei gleichzeitig geringen Anforderungen an den Maßstab möglich ist.

Dies wird dadurch erreicht, daß ein seriell codierter Absolutmaßstab auf dem in Meßrichtung zwischen den Maßstabsstrichen eine Strichcodierung angebracht ist, durch einen optoelektronischen Zeilensensor in Meßrichtung abgetastet wird und diese Information durch eine logische Schaltung zum Meßergebnis weiterverarbeitet wird.

Dieses Verfahren wird auch zur Winkelmessung genutzt.

Patentansprüche

- Hochauflösendes optisches Längenmeßverfehren mit codiertem Absolutmaßstab zur Durchführung des Verfahrens unter Verwendung eines an sich bekannten elektronischen Abtastsystems, z. B. eines optoelektronischen Zeilensensors, dadurch gekennzeichnet, daß die Abtastung eines seriell codierten Absolutmaßstabes (1) in Meßrichtung (7), längs zum Absolutmaßstab (1), erfolgt, wobei mindestens ein Maßstabsstrich (2) und eine Strichcodierung (3) vollständig erfaßt und aus der Zuordnung von Maßstabsstrich (2) und Zeilensensorelement die Feinposition und aus der Strichcodierung die absolute Position über eine logische Schaltung (6) gewonnen wird.
- 2. Codierter Absolutmaßstab zur Durchführung des Verfahrens
 nach Punkt 1, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen den
 Maßstabsstrichen (2) eine Strichcodierung (3) angeordnet ist, wobei die Strichcodierung (3) die Positionsinformation des zugehörigen Maßstabsstriches sowie zusätzliche Informationen beinhaltet.
- 20 3. Codierter Absolutmaßstab nach Punkt 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Absolutmaßstab (1) auf einem Kreisbogen angeordnet ist.

Hierzu 1 Blett Zeichnung

Hochauflösendes optisches Längenmeßverfahren mit codiertem Absolutmaßstab zur Durchführung des Verfahrens

Abwendungsgebiet der Erfindung Die Erfindung betrifft ein Längenmeßverfahren zur absoluten 5 Wegmessung und Positionierung z. B. im allgemeinen Maschinen- und Gerätebau, besonders unter den Bedingungen der automatisierten Produktion.

Charakteristik der bekannten technischen Lösungen

Es sind Meßverfahren zur absoluten Längenmessung bekannt,

10 bei denen der Maßstab senkrecht zur Meßrichtung abgetastet
wird. Bei diesen Verfahren enthalten die Absolutmaßstäbe
mehrere in Meßrichtung nebeneinander angeordnete Codespuren (Trumpold, H.: Längenprüftechnik - Eine Einführung,

1. Auflege, VEB Fachbuchverlag Leipzig 1980).
Nachteilig wirkt sich aus, daß bei diesen Verfahren der

15 Auflösung Grenzen durch die technologische Herstellung des Maßstabes gesetzt sind und die Anzahl der Codespuren mit zunehmender Meßlänge steigt. Die Auflösung entspricht somit dem kleinsten realisierbaren Abstand der Strichmarkierungen. Weiterhin sind Absolutmaßstäbe bekannt, bei denen

20 die Positionsinformation in mehreren in Meßrichtung nebeneinander angeordneten Codepsuren enthalten ist und diese Spuren rechtwinklig zur Meßrichtung abgetastet werden. Dabei nimmt die Anzahl der Codespuren mit steigender Meßlänge und Auflösung zu. Hierbei ist die Auflösung vom klein-

25 sten realisierbaren Abstand der Strichmerkierungen abhängig.

Ziel der Erfindung

}

Die Erfindung hat das Ziel, ein Verfahren und eine Einrichtung zu absoluten Längenmessung zu schaffen, mit der eine 30 Verringerung der notwendigen Codespuren bei gleichzeitiger Verbesserung der Auflösung und geringeren Genauigkeitsanforderungen an den Maßstab erreicht wird. Darlegung des Wesens der Erfindung

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Längenmeßverfahren zu entwickeln, mit welchem es möglich wird, höhere Auflösungen zu erzielen, als bei bisher bekannten Verfahren. Gleichzei-

- 5 tig soll mit geringeren Genauigkeitsanforderungen an den Maßstab ausgekommen werden als bisher.
 - Erfindungsgemäß wird das dadurch erreicht, daß dabei ein seriell codierter Absolutmaßstab längs in Meßrichtung so auf einen optoelektronischen Zeilensensor projiziert wird,
- 10 daß mindestens ein Maßstabsstrich und eine Strichcodierung vollständig abgebildet werden. Das projizierte Bild wird im optoelektronischen Zeilensensor in elektrische Signale gewandelt, die einer logischen Schaltung zugeführt werden. Dort wird dieses elektrische Signal so weiterverarbeitet,
- 15 daß aus der Strichcodierung die absolute Position des zugehörigen Maßstabsstriches und aus der Zuordnung dieses
 Maßstabsstriches und eines Zeilensensorelementes die Feinposition ermittelt wird. Damit entsteht in der logischen
 Schaltung aus der absoluten Position und Feinposition das
- 20 Meßergebnis. Dieses Meßergebnis kann durch abgespeicherte, gegebenenfalls in der Strichcodierung enthaltene Information korrigiert werden.

Zur Durchführung des Verfahrens wird dabei ein seriell codierter Absolutmaßstab verwendet, dessen Besonderheit da-

- 25 rin besteht, daß sich zwischen den Maßstabsstrichen in Meßrichtung eine Strichcodierung befindet, die die Information über die absolute Lage des Maßstabsstriches auf dem
 seriell codierten Absolutmaßstab enthält. Dabei kann der
 Maßstabsstrich Bestandteil der Strichcodierung selbst sein.
- 30 Durch eine geeignete Wehl der Strichcodierung wird eine sichere Fehlererkennung ermöglicht.

Ist der seriell codierte Absolutmaßstab kreisbogenförmig ausgebildet, kann bei bekanntem Radius aus der gewonnenen Information der Winkelwert bestimmt werden.

Ausführungsbeispiel

Die Erfindung soll nachstehend an einem Ausführungsbeispiel näher erläutert werden.

Die auf dem Absolutmaßstab 1 seriell angeordneten Maßstabs5 striche 2 und Strichcodierungen 3 werden über eine Optik 5
in Meßrichtung 7 abgetastet und auf einem optoelektronischen Zeilensensor 4 so abgebildet, daß mindestens ein
Maßstabsstrich 2 und eine Strichcodierung 3 erfaßt werden.
Dabei beinhaltet die Strichcodierung 3 die vollständige In10 formation der Legeposition des zugehörigen Maßstabsstriches
und zusätzliche Informationen, die eine Lesefehlererkennung
und eventuelle Fehlerkorrektur ermöglichen. Der optoelektronische Zeilensensor 4 ist mit einer logischen Schaltung 6 verbunden, die aus der elektrischen Information des
15 Zeilensensors das Meßergebnis bildet. Im konkreten Beispiel wurde eine CCD-Zeile mit einem Mikrorechner verbunden, der die Funktion der logischen Schaltung realisiert.

Aufstellung der verwendeten Bezugszeichen

- 1 seriell codierter Absolutmaßstab
- 2 Maßstabsstrich
- 3 Strichcodierung
- 4 Zeilensensor
- 5 Optik
- 6 logische Schaltung
- 7 Meßrichtung

- G-- Leerseite -

.7.

Nummer: Int. Cl.³: Anmeldetag: Offenlegungstag: 34 27 067 G 01 B 11/02 23. Juli 1984 21. Februar 1985

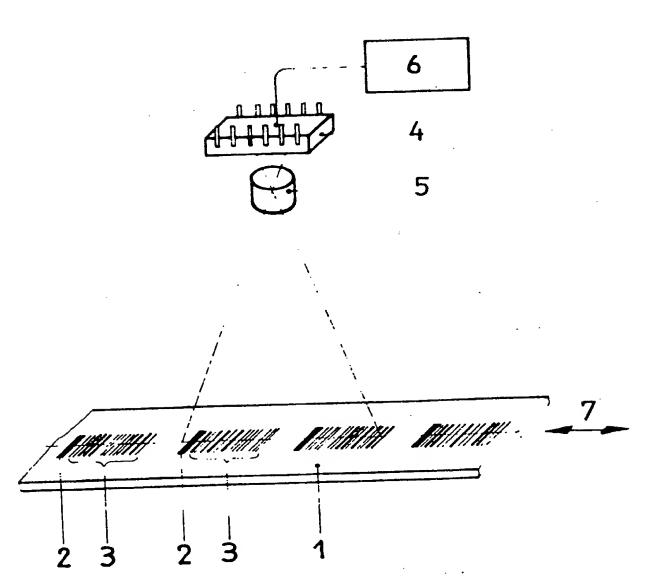


Fig. 1